# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-028092

(43) Date of publication of application: 30.01.1992

(51)Int.CI.

G11C 11/413 G11C 11/408 H01L 27/10 H03M 7/00

(21)Application number: 02-131428

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

**TOSHIBA MICRO ELECTRON** 

(22)Date of filing:

23.05.1990

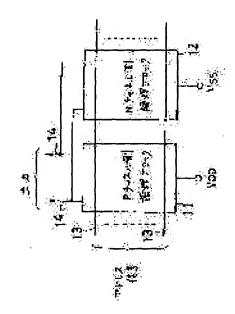
(72)Inventor: KUWANA KIYOHISA

# (54) ADDRESS DECODING CIRCUIT

## (57)Abstract:

PURPOSE: To reduce the area occupied on a chip by the area required for formation of input wirings by arranging plural input wirings, through which an address signal is transmitted, so that they traverse first and second logic blocks.

CONSTITUTION: A P-channel logic block 11 is provided with several P-channnel MISFETs connected in parallel, and an N-channel logic block 12 is provided with several N-channel MISFETs connected in series. Plural address input wirings 13, 13... are so provided that they continuously traverse the P-channel logic block 11 and the N-channel logic block 12, and corresponding outputs of both logic blocks 11 and 12 are connected to plural output wirings 14, 14... on the outside of both logic blocks. Thus, the area occupied on the chip is reduced.



#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-28092

®Int. Cl. 5 G 11 C 11/413 識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成 4年(1992) 1月30日

H 01 L 27/10 H 03 M 7/00

481

8624-4M 7259-5 J

7323-51 G 11 C 11/34

302 354 B

8526--51

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全8頁)

60発明の名称 アドレスデコード回路

> 创特 願 平2-131428 223出 願 平2(1990)5月23日

> > 清 久

@発 明者 丞 名

神奈川県川崎市川崎区駅前本町25番地1 東芝マイクロエ

レクトロニクス株式会社内

の出願人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

題 人 東芝マイクロエレクト の出

神奈川県川崎市川崎区駅前本町25番地1

ロニクス株式会社

四代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外3名

1. 発明の名称

アドレスデコード回路

### 2. 特許請求の範囲

(1) 第1チャネル型のMISFETが複数個 設けられた第1論理プロックと、

第2チャネル型のMISFETが複数個設けら れた第2論理プロックと、

上記第1及び第2論理プロック内を横断するよ うに配置され、上記第1及び第2論理プロッ ク内の第1チャネル型及び第2チャネル型の MISFETの各ゲートに供給すべきアドレス信 号を伝達する複数の入力配線と、

上記第1及び第2の論理プロックの出力どおし を接続する出力配線と

を具備したことを特徴とするアドレスデコード

(2) 前記第1論理プロック内には P チャネル のMISFETが複数個設けられ、前記第2論理 プロック内にはNチャネルのMISFETが複数 個設けられている請求項1記載のアドレスデコー ド 同 路。

(3) 前記第1論理プロック内では1つの出力 に対して複数個のPチャネルのM·ISFETが 並列接続されており、前記第2論理プロック内 では1つの出力に対して複数個のNチャネルの M1SFETが直列接続されている請求項2記載 のアドレスデコード回路。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

この発明はアドレス信号をデコードする NAND回路方式のアドレスデコード回路に係り、 特にPチャネル及びNチャネルのMISFETを 用いて構成されたCMOS構成のアドレスデコー ド回路に関する。

(従来の技術)

一般に、半導体メモリ装置で使用されるアドレ ステコード回路は、Pチャネルでエンハンスメン ト型の複数個のMISFETからなるPチャネル

倒論理ブロックと、 N チャネルでエンハンスメント型の複数個の M I S F E T からなる N チャネル 倒論理ブロックとで構成されている。

第6図は従来のアドレスデコード回路のブロッ ク 図 で あ り 、 P チ + ネ ル 側 論 理 ブ ロ ッ ク 51に は 正極性の電源電圧Vp┏が、Nチャネル側論理ブ ロック 52には 0 Vの 基準電圧 Vssがそれぞれ供 給されている。そして、Pチャネル側論理プロ ック 5 1 及び N チャネル側 論理 ブロック 5 2 内 の 各 MISFETのゲートに供給するためのアドレス 信号A0~Anが複数の入力配線 53を介して供給 ・ される。また、上記両論理ブロック 51、 52の対応 する出力は、両論理プロック間に存在する配線ス ペース内で複数の各出力配線 54に接続される。こ のアドレスデコード回路はいわゆるNAND回路 方式と呼ばれるものであり、Pチャネル側論理ブ ロック 51内には並列接続された何組かの P チャ ネルMISFETが、Nチャネル側論理プロッ ク 5 2 内には直列接続された何組かの N チャネル MISFETがそれぞれ設けられており、さらに

**5**.

第8図は上記従来のアドレスデコード回路を実 際に集積化した場合の、上記第7図の部分デコ - ド回路に対応した部分の素子構造を示すパタ - ン平面図である。図において、61は電源電圧 V ppを伝達するアルミニウムで構成された電源 配線、 62は基準電圧 V ssを伝達するアルミニウ ムで構成された電源配線、83、64、65はそれぞ れ前記PチャネルMISFET QP1, QP2の ソース、ドレイン領域となるP型拡散領域、 BB、 87、68はそれぞれ前記NチャネルMISFET· QN1、QN2のソース、ドレイン領域及び前記出力 配線の一部となるN型拡散領域、69,70はそれぞ れ上記各MISFETのゲート電極となるポリ シリコン配線、71、72はそれぞれ上記ポリシリ コン配線 69. 70に入力信号 1 N 1 、 1 N 2 を与 えるアルミニウムからなる信号配線、78はPチ ャネルMISFET QP1, QP2の共通ドレイ ン領域となる上記 P 型拡散領域 84と N チャネル MISFET QNIのドレイン領域となる上記N 並列接続された 1 組の P チ + ネル M I S F E T と 直列接続された 1 組の N チ + ネル M I S F E T と で 1 個の 部分 デコード 回路 が構成されている。 従って、このアドレステコード 回路 は部分 デコード 回路の 集合で構成されている。

第7図は上記従来のアドレスデコード回路の。

1ののアチャネル側論理ブロック 51内に設けった。

2個のアチャネルMISFET QP1。QP2ははの別である。また、前記のアチャネルMISFET QP1。の間によれている。また、前記にののではに側がある。また、前記にののでは、がかりにはカノードとの間には、がいる。そして、アチャネルMISFET QP1とといチャネルMISFET QP1とハチャネルMISFET QP1とハチャネルMISFET QP1とハチャス信号IN1の内にはアドレス信号IN2が出た。

型拡散領域 6.8をを接続するアルミニウムで構成されたジャンパー配線である。

(発明が解決しようとする課題)

ところで、上記従来のアドレスデコード回路で は、第8図のパターン平面図に示すような部分デ コード回路がチップ上に多数形成されており、こ れら各部分デコード回路に対してアドレス信号を 供給するための信号配線を論理プロックの外部に 設ける必要があり、そのために広い配線領域が必 要になる。また、多数の部分デコード回路の集合 でアドレステコード回路が構成されているため、 メモリ容量が増大するにつれて、部分デコード回 路のレイアウトが複雑になり、チップ上に占める 面積が増加するという問題がある。さらに、各部 分デコード回路で出力信号を取り出すために論理 ブロック内でジャンパー配線を使用する必要があ り、その結果、各部分デコード回路が占める面積 が広くなり、特にメモリ容量が増大し、アドレス 信号のピット数が多くなると顕著となる。

この発明は上記のような事情を考慮してなされ

たものであり、その目的は、チップ上に占める面 積の縮小化を図ることができるアドレスデコード 回路を提供することにある。

[発明の 成]

(課題を解決するための手段)

この発明のアドレスデコード回路は、

第1チャネル型のMISFETが複数個設けられた第1論理ブロックと、

第2チャネル型のMISFETが複数個設けられた第2論理プロックと、

上記第1及び第2論理ブロック内を機断するように配置され、上記第1及び第2論理ブロック内の第1チャネル型及び第2チャネル型のMISFETの各ゲートに供給すべきアドレス信号を伝達する複数の入力配線と、

上記第1及び第2の論理ブロックの出力とおし を接続する出力配線と

を具備したことを特徴とする。

(作用)

アドレス信号を伝達する複数の入力配線を第1

されている。

また、上記 P チャネル 例論理 プロック 11及び N チャネル 例論理 プロック 12内を連続して機断する ように複数のアドレス入力配線 13, 13, …が設け られている。そして、上記両論理 プロック 11、12 の対応する出力は、両論理 プロックの外部で複数 の各出力配線 14、14、…に接続される。

第2図は上記実施例のアドレスデコード回路の1つの部分デコード回路の構成を示すものである。前記Pチャネル側論理ブロック11内には2個のPチャネルでエンハンスメント型のMISFET
QPI、QP2が設けられており、両MISFETは電源電圧Vppの印加点と出力配線14との間に並列接続されている。前記Nチャネル側論理ブロック12内には2個のNチャネルでエンハンスメント型のMISFET QN1、QN2が設けられており、両MISFET QP1とNチャネルMISFET QP1とNチャネルMISFET QN1の各ゲートにはアドレス信号IN1か与え

及び第2論理プロック内を横断するように配置することにより、これら入力配線を形成するために必要な領域分だけチップ上に占める面積を縮小することができる。

(実施例)

以下、図面を参照してこの発明を実施例により説明する。

第1図はこの発明に係るアドレスデコード回路のプロック図である。Pチャネル側論理プロック11には正極性の電源電圧Vppが、Nチャネル側論理プロック12にはOVの基準電圧Vssがそれれぞれたかる。このアドレスデコード回路はいいるのNAND回路方式と呼ばれるものであられいいる。このアドレスデコード回路がはいいる。このアドレスデコード回路が表がいる。この発達を表がではなり、大口組かのPチャネルMISFETが、ハチャネルのNチャネルMISFETがそれだり、たらに並列接続された1組のPチャネルMISFETとで1個の部分デコード回路が構成

られる入力配線 18-1 が接続され、Pチャネル MISFET QP2とNチャネルMISFET QN2の各ゲートにはアドレス信号 IN 2が与えられる入力配線 18-2 が接続されている。

ここで、上記両入力配線 13-1・13-2 は前記 Pチャネル側論理ブロック 11及び Nチャネル側論 理ブロック 12内を横断するように設けられている ため、従来のように多数の各部分デコード回路に 対してアドレス信号を供給するための広いアドレ ス入力配線領域は不要である。

Q P13 , Q P14 , Q P15 , Q P16 , Q P17 , QP18 . QP19 、QP20 , QP21 . QP22 が設け られている。上記MISFET QP11, QP12, QР13 の共通ソースは電額電圧 V ррの印加点に 接続され、共通ドレインは出力信号Q1を得る 出力配線 14 a に接続されている。同様に、上記 MISFET QP14, QP15, QP16の共通ソ ースは電源電圧Vssの印加点に接続され、こ れらの共通ドレインは出力信号Q2を得る出 力配線 14 b に接続されている。同様に、上記 MISFET QP17, QP18, QP19の共通ソ - スは電源電圧 V ppの印加点に接続され、こ れらの共通ドレインは出力信号Q3を得る出 力配線14cに接続されている。同様に、上記 MISFET QP20, QP21, QP22 の共通ソ - スは電源電圧 V ppの印加点に接続され、これら の共通ドレインは出力信号Q3を得る出力配線 14 d に接続されている。

上記 P チャネル側論理プロック 11-1 に隣接して上記一方の N チャネル側論理プロック 12-1 が

14h にそれぞれ接続されている。

このNチャネル側論理プロック12-2に隣接し て他方の P チャネル側論理プロック11-2 が設 けられており、この論理プロック11-2内には それぞれソース、ドレイン間が並列に接続され たPチャネルでエンハンスメント型の各3個の MISFET QP31, QP32, QP33, QP34, Q P35 , Q P36 , Q P37 , Q P38 , Q P39 , QP40 , QP41 , QP42 が設けられている。上記 MISFET QP31, QP32, QP33 の共通ソ - スは電源電圧 V ppの印加点に接続され、これら の共通ドレインは上記出力配線14eに接続され ている。同様に、上記MISFET QP34, Q P35 、 Q P36 の共通ソースは電源電圧 V ppの 印加点に接続され、これらの共通ドレインは上 記出力配線 14 f に接続されている。同様に、上 記MISFET QP37, QP38, QP39の共 通ソースは電源電圧Vppの印加点に接続され、こ れらの共通ドレインは上記出力配線14gに接続さ れている。同様に、上記MISFET・QP40,

設けら、この論理プロック12-1 内にはそれぞれソース、ドレイン間が直列に接続されたNチャネルでエンハンスメント型の各3個のMISFET QN11、QN12、QN18、QN14、QN20、QN21、QN22が設けられている。そして、上記MISFET QN18、QN16、QN19、QN22の各ドレインは、上記出力配線14a、14b、14c、14dにそれぞれ接続されている。

さらに上記 N チャネル側論理 ブロック 12-1 に 隣接して他方の N チャネル側論理 ブロック 12-2 が 設けられており、この論理 ブロック 12-2 内にはそれぞれソース、ドレイン間が直列に接続された N チャネルでエンハンスメント型の各3 個のM I S F E T Q N31 、Q N32 、Q N33、Q N34、Q N35、Q N35、Q N37、Q N38、Q N39、Q N40、Q N41、Q N42 が 設けられている。そして、上記 M I S F E T Q N33、Q N36、Q N39、Q N42 の各ドレインは、出力信号 Q 5、Q 6、Q 7、Q 8を得る出力配線 14e、14f、14g、

QP41 , QP42 の共通ソースは電源電圧 V nnの印 加点に接続され、これらの共通ドレインは上記出 力配線 14 h に接続されている。

また、上記論理プロック11-1、12-1、 12-2、11-2内を連続して横断するように6本 の入力配線13a~18fが設けられている。そして、 入力配線13a上を伝達されるアドレス信号A0は、 P++x MISFET QP20, QP14, N+ + 本ルMISFET QN14, QN20, QN31, Q N 3 7 、 P チャネル M I S F E T QP40 の各ゲートに供給される。入力配線18b上 を伝達されるA0の反転アドレス信号は、Pチャ ネルMISFET QP19, QP11、Nチャネル MISFET QN11, QN17, QN34, QN40, PチャネルMISFET QP31, QP37 の各ゲ ートに供給される。入力配線13c上を伝達される アドレス信号A1は、PチャネルMISFET QP21, QP18 、N++×ルMISFET Q N18 , Q N21 , Q N32 , Q N35 、 P チャネル MISFET QP88, QP41 の各ゲートに供給

される。入力配線13日上を伝達されるA1の反 転アドレス信号は、PチャネルMISFET QP15, QP12, N++ \* NMISFET Q N12 , Q N15 , Q N38 , Q N41 、 P チャネル Q P32 , Q P35 の各ゲートに MISFET 供給される。入力配線13e上を伝達されるア ドレス信号A2は、NチャネルMISFET QN33 , QN36 , QN39 , QN42 、 P チャネル MISFET QP33, QP36, QP39, QP42 の各ゲートに供給される。また、入力配線13 f上 を伝達されるA2の反転アドレス信号は、Pチャ ≯NMISFET QP22, QP19, QP18, QP13 NF+ ANMISFET QN18, Q N16 . Q N19 . Q N22 の各ゲートに供給される。 このような構成の回路において、例えばアドレ ス信号A0、A1、A2が全て"1" レベルで、 かつこれらの反転アドレス信号が全て"0"レベ ルのときは、 N チャネル 側 論理 ブロック 12-2 内 の直列接続された3個のMISFET QN31, QN32, QN33 が全て導通し、出力信号QBは

また、図中17a~17eはそれぞれ前記Pチャネル MISFETのソース、ドレイン領域となるP型 拡散領域であり、P型拡散領域17aはコンクタト 部18を介して上記電源配線15と接続されている。 さらに入力配線13aには各コンクタト部19a、 19b を介してポリシリコンからなる各ゲート電 極 20 a 、 20 b が 接続されている。上記一方のゲ ート電極 20a は上記 P 型拡散領域 17a と 17b と の間に延長されており、この間に前記Pチャネ ルMISFET QP40 が形成されている。同 様に、上記他方のゲート電極20bは上記P型拡散 領域 i7aと17dとの間に延長されており、この間 に前記PチャネルMISFET QP84 が形成さ れている。以下、同様に、入力配線18bには各コ ンクタト部19c、19dを介してポリシリコンから なる各ゲート電極20c、20dが、入力配線18cに は各コンクタト部19e、19fを介してポリシリコ ンからなる各ゲート電極 20 e 、20 f が、入力配線 13dには各コンクタト部19g、19h を介してポリ シリコンからなる各ゲート電極20g、20hが、入

でり、レベルになる。このとき、Pチャネル側論理プロック11~1、11~2内では、上記出力信号Q8を得る出力配線14h以外の各出力配線と電廠電圧Volとの間に接続されているいずれか1個のPチャネルのMISFETが導通するため、残りの出力信号Q1~Q7は全てで1。レベルになる。このようにして、上記第3図のアドレスデコード回路はNAND回路方式のアドレスデコード回路として動作する。

第4図は上記第3図のアドレスデコード回路を実際に集積化した場合に、第3図中の一点鎖線で囲まれた領域、すなわち、前記Pチャネル側論理ブロック11-2とNチャネル側論理ブロック12-2の部分の素子構造を示すパターン平面図である。

前記6本の入力配線13a~13f はそれぞれアルミニウムで構成されており、これら入力配線13a~13fと並行するようにそれぞれアルミニウムで構成され、前記電源電圧VDD、基準電圧Vssを伝達する2本の電源配線15、16が配置されている。

力配線13 e には各コンクタト部19 i 、19 j を介してポリシリコンからなる各ゲート電極20 i 、20 jが、入力配線13 f には各コンクタト部19 k 、19 lを介してポリシリコンからなる各ゲート電極20 k、20 l がそれぞれ接続され、各ゲート電極は前記第3 図に示すような回路接続状態に基づいて、対応する一対のP型拡散領域相互間に延長されている。

図中21a~21nはそれぞれ前記NチャネルMISFETのソース、ドレイン領域となるN型拡散領域であり、N型拡散領域21aはコンクタト部23aには各コンクタトの23aには各コンクタト部23aには各コンクタト部23aには各コンクタト部23aには各コンクタトの23aにを介してポリシリコンからなる各ゲートのを24aは上記N型拡散領域21aと21eとの間に延長されており、この間に前記NチャネルMISFET QN31が形成され

一方、前記出力配線 14 a ~ 14 e はアルミニウムによる配線もしくはアルミニウムによる配線とというとにより構成されており、例えば出力配線 14 h はアルミニウムによる配線のみで構成されており、この配線 14 h はコンクタト部 25 a 、 25 b を介して上記 P 型拡散 領域 17 b と N 型拡散領域 21 n とに接続されている。前記出力配線 14 g はそれぞれアルミニウムによっ

第5 図は従来とこの発明のアドレスデコード回路におけるチップ上に占める面積を比較した特性図である。従来とこの発明のアドレスデコード回路の面積を比べると、この発明のものでは従来の約半分にすることができる。そして、この関係は

て構成されたアルミニウム配線 26 a , 26 b 及び両 アルミニウム配線を接続するポリシンコンによっ て構成されたポリシンコン配線 27 a とから構成さ れ、アルミニウム配線 2.6 a はコンクタト部 2.5 c 、 25 d を介して上記 P 型拡散領域17 c と N 型拡散領 域21kとに接続されている。前記出力配線14fは それぞれアルミニウムによって構成されたアルミ ニウム配線 26 c 、 26 d 及び両アルミニウム配線を · 接続するポリシンコンによって構成されたポリシ ンコン配線 27 b とから構成され、アルミニウム配 線 26 c はコンクタト部 25 e 、 25 f を介して上記 P 型拡散領域 17 d と N 型拡 散領域 21 h とに接続され ている。前記出力配線14e はそれぞれアルミニウ ムによって構成されたアルミニウム配線28e、 26 f 及び両アルミニウム配線を接続するポリシン コンによって構成されたポリシンコン配線 27 c と から構成され、アルミニウム配線2Be はコンクタ ト部 25g、 25h を介して上記 P 型拡散領域17e と N型拡散領域21dとに接続されている。

上記のように、アドレス信号を伝達する入力配

アドレス信号のビット数が増加しても維持されて いる。

なお、この発明は上記した実施例に限定される ものではなく、種々の変形が可能であることはい うまでもない。例えば、第3図回路ではアドレス 信号が3ピットの場合を説明したが、この発明は は3ピット以下あるいは以上のものにも当然実施 が可能であるこはいうまでもない。

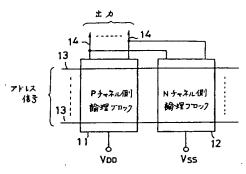
### [発明の効果]

以上、説明したようにこの発明によれば、チップ上に占める面積の縮小化を図ることができるアドレスデコード回路を提供することができる。
4. 図面の簡単な説明

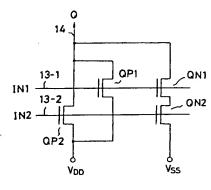
第1図はこの発明に係るアドレスデコード回路のプロック図、第2図は上記実施例のアドレスデコード回路の1つの部分デコード回路の構成を示す回路図、第3図は上記実施例のアドレスデコード回路においてアドレス信号が3ピットの場合の全体の構成を示す回路図、第4図は上記第3図のアドレスデコード回路を集積化した場合の第3図

回路中の一部回路の業子構造を示すパターンコロ路の業子構造を示すパターンコロは来るの発明の面積を下した数におけるチャブ上におりる面積を打した。第6回路では上来のアドレスデアドロのカード回路の1つのおりディーとの第7回路のよう。

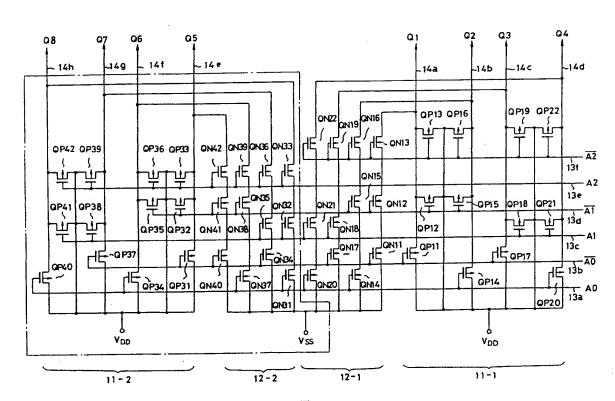
11, 11-1, 11-2 … P チャネル側 論理プロック、12, 12-1, 12-2 … N チャネル側 論理プロック、13, 13a~13f … アドレス入力配線、14, 14a~14h … 出力配線、15, 16…電級配線、17a~17e … P 型拡散領域、18, 19a~191, 22, 23a~23h … コンクタト部、20a~201, 24a~24h … ゲート電極、21a~21n … N 型拡散領域、Q P1, Q P2, Q P11 ~ Q P22, Q P31 ~ Q P42 … P チャネルの M I S F E T、Q N1, Q N2, Q N11 ~ Q N22, Q N31 ~ Q N42 … N チャネルの M I S F E T。



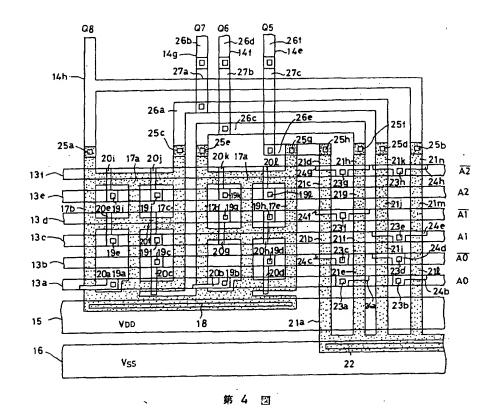
第 1 図

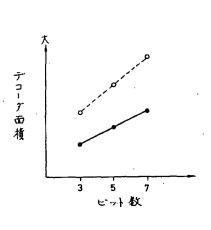


第 2 図



第 3 図





置

